Search Notes



<b>Applica</b>		

10/564,336 Examiner

Patrick D. Niland

Applicant(s)/Patent under Reexamination

AOKI ET AL.

Art Unit

1714

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
106	287.11	5/16/2007	PN
427	96.2 99.2		1
427	99.4		
428	446		
524	115 588 706		
524	858		
525	474 477	<b>&gt;</b>	V
<u> </u>			

INI	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
<del></del>					

	DATE	EXMR
EAST search in file. Inventor Name Search.	5/15/2007	PN
· .		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ė A	